PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-250583

(43)Date of publication of application: 08.11.1991

(51)Int.CI.

H05B 33/22

(21)Application number: 02-045717

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

28.02.1990

(72)Inventor: HOSOKAWA CHISHIO

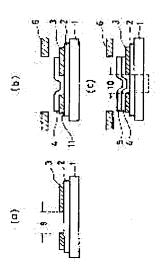
KUSUMOTO TADASHI

(54) ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To offer an EL element having uniform light emitting surface and excellent pattern accuracy by providing a non-light emission element part equipped with an inter-layer insulating film formed through pattern processing between a lower electrode and its mating electrode.

CONSTITUTION: A lower electrode 2 is formed on a base board 1 by means of evaporation process, and thereover an inter-layer insulating film 3 is formed which has undergone patterning so that the EL element formation part becomes an opening 9. To secure a lower electrode takeout position 11, an evaporation mask 6 is put on the lower electrode except the opening and its surrounding, and an organic multi-layer part 4 incl. a light emission layer is formed by means of evaporation. While the evaporation mask 6 is left in place, a mating electrode 5 is evaporated fast on this organic multi-layer part 4 incl. light emission layer. Thereby an EL element is accomplished, which is equipped with a light emission element part 10 having good pattern accuracy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250583

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月8日

H 05 B 33/22

8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全10頁)

図発明の名称

エレクトロルミネツセンス素子及びその製造方法

②特 願 平2-45717

20出 類 平2(1990)2月28日

個発明者 細川

地 潮

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

@発明者 楠 本 正

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

⑩出 顯 人 出光興産株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 大谷 保

明細鬱

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス案子及びその製造 方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板に設けられた下部電極、発光層を含む 有機多層部及び対向電極からなる素子を発光素子 部分として含むエレクトロルミネッセンス素子に おいて、下部電極と対向電極との間に、パターン 加工された層間絶縁膜を存在させた非発光素子部 分を保有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス素子。
- (2) 基板に設けられた下部電極上に層間絶縁膜をパターン加工にて膜付けした後、形成された層間絶縁膜の開口部に発光層を含む有機多層部および対向電極を形成する工程を行うことを特徴とするエレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- (3)発光層を含む有機多層部を、蒸着法により 形成する請求項2の製造方法。
- (4)対向電極を、蒸着法あるいはスパッタリン

グ法により形成する請求項2の製造方法。

- (5) 層間絶縁膜としてSiO₂層のエッチング加工によるパターン加工の際、反応性イオンエッチング方法を用いることを特徴とする請求項2の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はエレクトロルミネッセンス素子及びその 製造方法に関し、詳しくは層間に絶縁膜を存在させ てなるパターン精度が良好で発光面の均一性が高い エレクトロルミネッセンス素子、及びそれを簡易な 工程で効率良く製造する方法に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕

エレクトロルミネッセンス素子(以下EL素子という)は、自己発光のため視認性が高く、また完全固体素子であるため耐衝撃性に優れるという特徴を有しており、各種の表示装置における発光素子等の利用が試みられている。特に有機EL素子は陸極/発光層/正孔注入層/陽極,陸極/電子注入層/発光層/陽極,陸極/電子注入層/発

光層/正孔注入層/陽極,陽極/発光層/電子注入層/陰極/等の構成のものが開発されている。これらは、(1)低電圧を印加するだけで発光する、(2)高輝度高効率の発光が得られる、(3)多色表示が可能であるなどの優れた特性を有しており、発光材料、電荷注入層、電極材料等の研究が盛んに行われている(「アプライド・フィズィクス・レターズ」第55巻、1489頁(1989年);「ジャーナル・オブ・アプライド・フィズィクス」第65巻、3610頁(1989年))。

従来、有機BLL素子を作製するにあたっては、 素子の対向電極はマスクを基板上にかけ発光素子 形成部分に電極を蒸着する方法により製造されて いるが、蒸着の廻り込みにより対向電極のパター ン精度が悪くなるという問題があった。また、有 機層を形成する際のマスクと、対向電極を形成す る際のマスクが異なるため、マスク交換機構を持 たない通常の蒸着装置においては、対向電極形成

設けたBL素子が、上記目的が達成できることを 見出した。本発明はかかる知見に基いて完成した ものである。

本発明のEL案子は、業子の基板上に形成される下部電極(陽極あるいは陰極)、発光層を含む有機多層部及びその上に形成される対向電極(下部電極が陽極である場合は降極であり、陰極である場合は陽極である。)からなる構成を発光案子

前に一度真空を破り、真空槽を開けマスク交換を 行ったり、マスクを設置する必要があり、工程が 複雑である。この場合、有機層と対向電極の界面 が汚染され、均一性等の良好なEL素子を得るこ とが困難であった。

さらに、有機E L 案子において、 陰極にマグネシウムと第二金属系の合金または混合物の電極を二元蒸着法により形成し使用することが多いが、これらを対向電極に使用した場合電極を蒸着させる際、 廻り込みによるダレ部分を生じる。 そのため、 マグネシウムと第二金属系の廻り込みの程度が異なることから、この部分の組成が対向電極面内とずれるため、発光の均一性が損なわれるという問題があった。

(課題を解決するための手段)

そこで、本発明者らは、上記の従来の技術の問題点を解決し、パターン精度の優れた発光面の均一な已し紫子を、マスク交換等の操作を最小限度でしか必要としない工程で製造する方法を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結果、層間絶縁膜を

部分に持ち、非発光素子部分には、下部電極と対 向電極の間にパターン加工された層間絶縁膜を設 けたことが特徴である。ここで、パターン加工さ れた層間絶縁膜とは、発光素子を形成する部分 (発光素子部分)を開口部として発光素子を形成 しない部分(非発光素子部分)に施される下部電 極と対向電極の間にある絶縁膜である。この膜の 上にさらに発光材料層及び対向電極を形成すると、 パターン加工された開口部のみに通電可能となり、 その部分にのみパターン精度の良い発光が得られ

る。尚、層間絶縁膜は下部電極と対向電極の間に 発光層を含む有機多層部が存在しない場合にも、 これら下部電極と対向電極の短絡を防ぎ電気的に 絶縁を防ぐ層である場合もある。

この層間絶縁膜としては、絶縁体である材料からなる膜であれば、特に制限はなく種々のものが使用できる。具体的には無機物としては、SiOx. SisNa. A 2 Ox等の酸化物、窒化物などが挙げられ、有機物としてはポリイミド等の高分子が挙げられる。これらの材料を用いて製膜するには、

通常無機物の場合、蒸着法、スパッタリング法、 プラズマCVD法などの方法で行われ、また有機 物の場合、スピンコート法、キャスト法、LB法 などの方法で行われる。

さらに本発明において、この層間絶縁膜は開口 部すなわち発光素子形成部分を設けるパターン加工 は種々の方法で行うことができ、特に制限はない が、フォトレジストを用いたエッチング法(ウェの である。エッチングにあたっては、膜の材料、厚 さ、工程等より適宜ウエットエッチング剤あるい はドライエッチングガス(例えばSiOェのエッチングのときにはCHFュ)を選択すればよい。こ のエッチングにおいて、感光性ポリイミドコーテング剤を用いるとフォトレジスト剤を使用する必 要がなく工程が簡便で好ましい。

また、本発明において層間絶縁膜は、少なくとも 1 M V / cmの電界強度に耐えうるものであることが好ましい。 1 M V / cmより耐圧の低い材料を

ちなみに、この層間絶縁膜は、従来から、対向 電極上に素子を封止するために形成される封止膜 とは、根本的に機能の異なるものであるとを付言 しておく。

本発明のEし案子の構成は、また、 ZnS: Mn などの無機蛍光材を発光層として用いた電極/絶縁膜/電極等の無機Eし案子に用いられる絶縁膜とも異なるものである。 つまり 本発明の層間絶縁膜は、非発光素子部分を形成するためのものであるからである。発光素子部分においては、下部電極/発光層を含む有機多層が人対向電極、または下部電極/層間絶縁膜/発光層を含む有機多層が/対向電極、または下部電極/層間絶縁膜/対向電極、または下部電極/層間絶縁膜/

本発明においてEL素子の基板としては、透明性を有するものが好ましく、一般にガラス, 透明プラスチック, 石英等が充当される。厚さについては素子の使用目的などにより適宜選定される。

用いた場合、リーク電流により案子の配線が破断するなどの問題を生じることがある。通常、スパッタリング法又はCVD法により形成されるSiOz層、YzOx層、スピンコート法で形成されたポリイミド層などは充分な電界強度を有しており、好適に利用できる。

また、膜の厚さは特に制限はないが、通常は 1000人~5μmである。1000人未満であると、通常有機比し素子に使用される駆動電圧3~20Vで下部電極と対向電極間の絶縁破壊、リーク電流等の好ましくない事態が生じる。膜の厚さが5μmを越えると絶縁膜開口部端の断差部分で対向電極の断線が生じ好ましくない。膜厚を厚くする場合、断線を防ぐためには、断差部分を斜めにする、いわゆるテーパー加工を行うと良い。

本発明のEL素子において、層間絶縁膜として 黒色のものまたは濃色のものを使用すると、より 発光素子のコントラストが上昇して好ましい。こ のような例には黒色色素 (カーボンブラック等) を混入したポリイミド等がある。

また、電極(陽極, 陰極)としては、金, アルミニ ウム、インジウム、マグネシウム。銅、銀などの 金属,これらの合金、混合物、特開昭63-295695号公報に開示されている合金または 混合物質極、インジウムチンオキサイド(酸化イ ンジウムと酸化錫の混合酸化物; ITO), SnOz. ZnO等の透明電極等が挙げられる。これらの中 で素子の駆動電圧を低くできるため、特開昭63 - 295695号公報に開示されている合金また は混合物電極、JTO, SnOz, ZnO等の透明電 極が好ましい。なお陽極には、任事関数の大きい 金属または電気伝導性化合物が好適であり、また 隆極には、仕事関数の小さい金属または電気伝導 性化合物が好適である。これらの電極は、少なく とも一方が透明あるいは半透明であると、発光を 透過し取り出す効率が良いため好ましい。電極の 厚さは通常、EL素子において行われる範囲で適 宜決定されるが、一般に10 nm~1 μm、特に 200 nm以下が発光の透過率を高める場合は好

ましい.

なお、下部電極及び対向電極はいずれが陽極であっても陰極であってもよい。また、下部電極は通常スパッタリング法、蒸着法、スクリーン印刷法などにより、対向電極はスパッタリング法、蒸着法等により形成される。また、下部電極がパターンニングされたものであってもよい。

さらに発光層を含む有機多層部とは、EL素子の発光に必要な有機層であって、具体的には発光層,発光層/正孔注入層,電子注入層/発光層,電子注入層/発光層/正孔注入層等の構成のものが挙げられる。ここで発光層は、以下の三つの機能を併せ持つものである。即ち、

①往入機能

電界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層より 正孔を注入することができ、陰極又は電子注 入輸送層より電子を注入することができる機 能

②輸送機能

注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動 させる機能

ピレン、骨格を含む縮合環発光材料、特開昭59 -194393号公報に記載のオキサジアゾール、 オキサチアゾール系蛍光増白剤,特開昭63-295695号公報記載の金属キレート化オキサ ノイド化合物、特願平1-009995号明細書 にあるクマリン系化合物等の蛍光材料、特願昭 63-313932号明細書, 特開平1-029681号明細書。同1-054957号明 細書,同1-068387号明細書,同1-0 6 8 3 8 8 号明細書, 同1-0 6 7 4 4 8 号明 細書. 同1-075035号明細書にあるスチル ベン系発光材料、アプライド フィズィクスレタ - ズ第55巻1487頁(1989年) 等に記載 のあるスチリルアミン系化合物、テトラフェニル ブタジエン,テトラフェニルシクロペンタジェン, テトラフェニルエチレン及びポルフィリン等々で ある。

また、本発明のEL案子では、発光層を含む有 機多層に正孔注入層や電子注入層は必ずしも必要 ではないが、これらの層があると、発光性能が一

③発光機能

電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発 光につなげる機能

但し、正孔の注入されやすさと電子の注入され やすさに違いがあってもよく、また正孔と電子の 移動度で表わされる輸送能に大小があってもよい が、どちらか一方の電荷を移動することが好まし い。

このような条件を満たす材料であって、所望の発光が得られるものを適宜使用することができる。その膜厚は、特に制限はなく適宜状況に応じて選定すればよいが、通常は5nm~5μm程度とすればよい。また、各種のフィルター層を素子発光面に面して設けることもできる。

また、多色のEL紫子の場合は発光層の発光材料は一種類には限定されず、発光素子形成部分に各々異なる所望の発光色を発光する発光材料を使用することができる。ここで、発光材料としては公知の様々なものを充当できるが、例えばペリレン、アントラセン、ナフタレン、フェナンスレン、

段と向上する。ここで、正孔往入層は、正孔伝達 化合物(正孔注入材料)よりなり、陽極より注入さ れた正孔を、発光層に伝達する機能を持つ。この 層をEL素子の陽極と発光層間に挟むことにより 低電圧でより多くの正孔が発光層に注入され、素 子の輝度は向上する。

正孔の電荷輸送材として用いられている各種化合 物があげられる。

このような電荷輸送材として以下のような例が あげられる。

①米国特許第3112197号明細書等に記載されているトリアゾール誘導体、

②米国特許第3189447号明細書等に記載されているオキサジアゾール誘導体、

③特公昭37-16096号公報等に記載されているイミダゾール誘導体、

④米国特許第3615402号, 同3820989号, 同3542544号明細書や特公昭45-555号, 同51-10983号公報さらには特開昭51-93224号, 同55-17105号, 同56-4148号, 同55-108667号, 同55-156953号, 同56-36656号公報等に記載されているボリアリールアルカン誘導体、

助米国特許第3180729号、同4278746号明細書や特開昭55-88064号、同55-

88065号、同49-105537号、同55-51086号、同56-80051号、同56-80051号、同56-80051号、同56-80051号、同56-80051号、同54-112637号、同55-74546号公報等に記載されているピラゾリン誘導体およびピラゾロン誘導体、

⑥米国特許第3615404号明細書や特公昭 51-10105号,同46-3712号,同47-25336号公報さらには特開昭54-53435号,同54-110536号,同54-119925号公報等に記載されているフェニレンジアミン誘導体、

⑦米国特許第3567450号, 同3180703 号, 同3240597号, 同3658520号. 同4232103号, 同4175961号, 同 4012376号明細費や特公昭49-35702 号, 同39-27577号公報さらには特開昭 55-144250号, 同56-119132号, 同56-22437号公報、西独特許第1110518 号明細書等に記載されているアリールアミン誘導

体、

⑧米園特許第3526501号明細書等に記載されているアミノ置換カルコン誘導体、

⑨米国特許第3257203号明細書等に記載されているオキサゾール誘導体、

⑩特開昭 5 6 - 4 6 2 3 4 号公報等に記載されているスチリルアントラセン誘導体、

の特開昭 5 4 − 1 1 0 8 3 7 号公報等に記載されている

②米国特許第3717462号明細書や特開昭 54-59143号,同55-52063号,同 55-52064号,同55-46760号,同 55-85495号,同57-11350号,同 57-148749号公報等に記載されているヒ ドラゾン誘導体、

(3) 特開昭61-210363号, 同61-228451号, 同61-14642号, 同61-72255号, 同62-47646号, 同62

- 3 6 6 7 4 号, 同 6 2 - 1 0 6 5 2 号, 同 6 2 - 3 0 2 5 5 号, 同 6 0 - 9 3 4 4 5 号, 同 6 0 - 9 4 4 6 2 号, 同 6 0 - 1 7 4 7 4 9 号, 同 6 0 - 1 7 5 0 5 2 号公報等に記載されているスチルベン誘導体などを列挙することができる。

さらに特に好ましい例としては、特開昭63-295695号公報に開示されているホール輸送 脳としての化合物(芳香族三級アミン)や正孔注入 帯としての化合物(ポルフィリン化合物)をあげる ことができる。

さらに特に正孔伝達化合物として好ましい例は、特開昭53-27033号公報、同54-149634号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報及び米国特許第4127412号明細書等に開示されているものがある。それらの例を示せば次の如くである。

これらの正孔伝達化合物から正孔注入層を形成 するが、この正孔注入層は一層からなってもよく、 あるいは上記一層と別種の化合物を用いた正孔注 入層を積層してもよい。

一方、電子注入層は電子を伝達する化合物よりなる。電子注入層を形成する電子伝達化合物(電子注入材料)の好ましい例としては、

などのニトロ置換フルオレノン誘導体、

②特開昭 5 7 - 1 4 9 2 5 9 号, 同 5 8 - 5 5 4 5 0 号, 同 6 3 - 1 0 4 0 6 1 号公報等に 記載されているアントラキノジメタン誘導体、

③Polymer Preprints, Japan Vol. 37, No.3 (1988), p.681等に記載されている

などのジフェニルキノン誘導体、

などのチオピランジオ

キシド誘導体、

⑤J. J. APPI. Phys., 27, L 269(1988)等に記載されている

で表わされる化合物、

⑤特開昭60-69657号,同61-143764号,同61-148159号公報等に記載されているフレオレニリデンメタン誘導体、⑦特開昭61-225151号,同61-233750号公報等に記載されているアントラキノジメタン誘導体及びアントロン誘導体、
 ③アプライドフィズィクスレターズ第55巻1489頁(1989年)で開示されている一般式

で表わされる化合物及び類似のオキサジアゾール 誘導体などをあげることができる。

本発明のEL素子の発光層を含む有機多層部は 上述の如き層からなるものであり、その機能から 正孔注入層は陽極と発光層の間に、電子注入層は 陸極と発光層の間に設けるものである。

以上の構成よりなる本発明のE L 案子は直流を加える場合、陽極を+、陰極を-の極性として、電圧3~40 Vを印加すれば絶縁膜が形成されていない部分のみが精度良く発光する。逆の極性で

ものにさらに発光層を含む有機多層部を形成する。 ここで発光層を含む有機多層部は、蒸着法により 通常形成されるが、下部電極の取り出し位置を確 保するため蒸着マスクなどのマスクを用い、下部 電極上にかけて蒸着を行う。したがって、上記開 口部の上に有機多層部が形成される。有機多層部 中に正孔注入層,電子注入層を形成する場合、下 部電極が隔極の場合には正孔注入層/発光層。正 孔往入層/発光層/電子注入層の構成とし、下部 電極が陰極の場合には電子注入層/発光層、電子 注入層/発光層/正孔注入層の構成とすべきであ る。なお、蒸着にあたっての条件は、使用する発 光層の有機化合物の種類、膜厚等により異なるが、 一般にボート加熱温度50~400℃、真空度 10-5~10-3Pa, 蒸着速度0.01~50nm /秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nmな いし5μmの範囲で適宜選択することが好ましい。

次いで、本発明においてこの発光層を含む有機 多層部を形成した上に対向電極を形成し、B L 素 子が得られる。通常対向電極の形成は蒸着法で行 電圧を印加しても電流は流れず発光しない。また、 交流や任意のパルス電圧を印加することもでき、 この場合陽極に+,陰極に-のパイアスの状態の ときのみ発光する。

本発明におけるEL素子は、次の如き方法にて 効率良く製造される。

次いで、本発明の方法では、上記の如き下部電 極上にパターン加工をした層間絶縁膜を形成した

われ、発光層含む有機多層部を形成した際の真空 度で、また同様の蒸着マスクを使用して行うこと ができる。従来法においては、発光材料層の形成 に使用される蒸着マスクと対向電極の形成に使用 される蒸着マスクは異なるため、この工程でマス クの交換が必要で作成面の汚染が問題であったが、 本発明の方法ではこのような問題がなく、良質の 素子を製造することができる。

次に、本発明のEし素子の製造方法を第1図に 従って説明する。第1図回は基板1の上に下部電 極2を蒸着により形成し、さらにその上に発光素 子形成部分が開口部9となるようパターンニング した層間絶縁膜3を形成したものの断面図である。 このように形成されたものに、下部電極取り出し 位置(第1図回の11)を確保するため、蒸電電極 上にかけて、発光層を含む有機多層部4を蒸着に より形成する。このとき第1図ではマスク6と絶 縁膜3が離れているが、これは理解を助けるため の便宜的なものであり、実際には密着さ より好ましい。得られたものの断面図を第1図(b) に示す。続いて、同一の蒸着マスク6を設置したまま発光層を含む有機多層部4の上に対向電極5を蒸着することにより、本発明のEし業子が製造される。このEし業子の断面図を第1図(c)に示す。本発明のEし業子は、第1図(a)における開口部9に、第1図(c)における発光素子部分10がパターン精度が良く形成される。

このような方法により前述の如き高性能のEL 素子が製造できる。但しこの場合、マスク交換が必要であるがマスクの枚数は従来方法よりも少なくすることができる。

〔実施例〕

次に本発明を実施例よりさらに詳しく説明する。 実施例 1

(1)層間絶縁膜の形成

7 5 mm× 2 5 mm× 1 mmのガラス基板上に I T O を蒸着法にて1000人の厚さで製膜したものを 下部電極を有する基板とした(HOYA㈱製)。 この下部電極上に感光性ポリイミドコーティング 剤(TORAY社製、UR3140)をスピンコ ートにて、スピンナー回転数 4 0 0 0 rpm で 3 0 秒間かけて墜布した。次いで、オーブンにて80 ℃、60分間の乾燥(プリベーク)を行い、発光 パターンのフォトマスクを通して超高圧水銀灯 (10mW/cil) にて8秒間、フォトマスクとア リベークしたポリイミドコーティング面を密着さ せてコンタクト露光を行った。この後現像液(T ORAY社製, DV-140)に35~40秒間 **漫け、さらにイソプロパノール液に浸けてから15** 秒間超音波処理を行った。露発された部分のポリ イミドコーティング剤は基板よりとれて、層間絶

縁膜であるポリイミドのパターニングが得られた。

続いて、窒素ガス雰囲気下のオープン中で180 でにて30分、さらに300℃にて30分キュア して、ガラス基板/1TO/層間絶縁膜を形成した。層間絶縁膜の膜厚を触針膜厚計にて測定した ところ、1.2μmであった。

(2)有機EL素子の製造

上記(1)で得られたガラス基板/ITO/層間絶縁膜を、イソプロパノールにて10分間超音波洗浄を行い、その後窒素ガスにて吹きつけり乾燥を行った。さらにUVオゾン洗浄装置(サムコ、120秒間クリーニングを行った。さらにこれれりを行った。さらにながを行った。さらにこれれりを行った。さらにながして、なる真空蒸着装置(日本真空技術社製)の基板ホルダーに表着した。このときの基板ホルダーは第1回にある。真空蒸着装置の抵抗加熱ボートAにTPD(下記に構造式を示す)を入れた。まず、ボートAに通電し、これを加熱しTPD層を600人業

着して正孔注入層を形成した。次にボートBに通電し、DTVXを600条蒸着して発光層を形成した。さらに、予め用意したマグネシウムを入れておいた抵抗加熱ボートCとインジウムを入れておいた抵抗加熱ボートDに通電して、マグネシウムーインジウムの混合物電極を形成した。この際の蒸着レート比は9:1であった。

このようにして、ガラス基板/ITO/層間絶 縁膜/正孔注入層/発光層/マグネシウムーイン ジウムの混合物電極からなる有機とし素子を得た。

得られた有機をし素子にマグネシウムーインジウムの混合物電極を陰極、ITOを陽極として直流 5 V を印加し、発光させた。このときの発光パターンはフォトマスクと同一のパターンであった。パターン精度を調べるため、光学顕微鏡上で素子の発光のオン、オフを行ったところ、層間絶縁膜の発光のおりは発光しないことが確認され、層間絶縁膜の機能が確認されるとともにパターン精度が10μmと良好であることが判明した。また、このパターンに従う発光面は端部、面中央部の区別

層の上に設置し、これを基板ホルダーに取りつけた。次いで、実施例1と同様にしてマグネシウムーインジウムの混合物電極を形成した。このようにしてガラス基板/ITO/正孔注入層/発光層/マグネシウムーインジウムの混合物電極からなる有機EL素子を得た。

得られた有機EL案子を実施例1 (2) と同様に方法にて、パターン精度を測定したところ、最高50μm、場所により100~200μm程度であった。また、発光面端部が著しく発光面中央部と強度が異なる箇所が存在し、不均一であった。実施例2

(1) SiOz膜による層間絶縁膜の形成

スパッタリング法により前述の1TO付ガラス 基板上にSiOzを5000人膜付けした。この ときの基板温度は200℃であった。さらにマス クを前述の基板/1TO/SiOzにかけ、サム コインターナショナル社製リアクティブイオンエ ッチング装置R!E-10Nにて、CHFz をエ ッチングガスとして毎分1000人/win の速度 なく均一であった。以上の実施例は、有機多層部 に使用する材料及び電極材料の種類によらず、良 好なパターン精度、発光面の均一性を保証する。

比較例1

実施例1において、ガラス基板/ITOに層間 絶縁膜を形成することなく、下部電極取り出し口 を確保するためマスクをかけTPD層、DTVX 層を同様にして蒸着、積層した。さらにここで真 空槽をあけ、パターンニングされた別の蒸着用マ スクをガラス基板/ITO/TPD層/DTVX

でエッチングした。このときのガス容量は15 SCCM, 圧力 0.04 forr、高周波出力300 Wであった。 上述のマスクの閉口部のSiOzは、エッチングされ、ITO面が露出した。以上によりSiOz 層の パターン加工が完了した。

(2) EL素子の作製

実施例1(2)と同様に有機BL素子を作製し 同様な試験を行ったところ、パターン精度は20 μmと良好であることが判明した。また、やはり 発光面は均一であり良好であった。

(発明の効果)

以上の如く、本発明のEL案子は、バターン加工された層間絶縁膜を設けたことにより、バターン精度が極めて良好なものとなり、さらに従来法にて問題となった蒸着だれは生じないので発光面の均一性が高い。また、本発明の方法で、EL案子を製造する場合、従来必要であった発光層の素子を製造する場合であった形成面の汚染がなく良品質の素子が製造できる。

特開平 3-250583 (10)

従って、本発明のEL素子は、各種表示装置の 発光素子、デスプレイ素子等に幅広く利用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)、(c)は、本発明の単色のEL素子の製造過程の各段階における断面図を示し、第2図(a)、(b)、(c)は、本発明の二色のEL素子の製造過程の各段階における断面図を示す。

1 · · 基板、2 · · 下部電極、3 · · 層間絶縁膜、4 及び4 ' · · 発光層を含む有機多層部、

5 及び 5 ・・対向電極, 6, 7, 8 ・・蒸着マスク, 9, 9 a, 9 b・・開口部,

10 · ・発光素子部分, 11 · ・下部電極取り 出し位置

> 特許出願人 出光興産株式会社 代理人 弁理士 大 谷 保

